29p-G20-2

STM 測定と第一原理計算による GaAs-c(4×4) α , β の電子構造解析

Electronic structure analysis of GaAs-c(4×4) by STM and First Principle Calculation 東工大院理工¹, 電通大先端理工² ⁰加来 滋¹, 中村 淳², 柳生 数馬¹, 吉野 淳二¹ Tokyo Tech.¹, UEC-Tokyo² ⁰Shigeru Kaku¹, Jun Nakamura², Kazuma Yagyu¹ and Junji Yoshino¹ E-mail: kaku@ss.phys.titech.ac.jp

- <u>はじめに</u>: GaAs(001) $-c(4 \times 4) \alpha \geq \beta$ 構造は、As-rich な再構成構造として知られ、 α 構造は Ga-As ダイマーで、 β 構造は As-As ダイマーでそれぞれ終端される[1]。ところが、 α 構造 は Ga-As ダイマーからなる非対称構造にも関わらず、STM(走査トンネル顕微鏡)の empty-state(正 Sample Bias)像は対称像となる[2]。この非対称な原子配列構造と対称な STM 像の不一致の原因は必ずしも自明ではない。本報告では第一原理計算と構造最適化に より得られた $c(4 \times 4) \alpha$ の状態密度分布を調べ、その起源を解析した。
- 実験: GaAs(001)-c(4×4) α は、基板温度 650℃で酸化膜除去後、クラッキングしていない As4 雰囲気(As4/Ga>100)のもと、基板温度 600℃でバッファ層を成長し、78K で測定した。 計算方法:ダイマー層-As-Ga-····Ga-As-H 終端層からなる 11 層に真空層を加えた超格子に おいて、第一原理計算により全エネルギー計算を行って構造を最適化した後、状態密度分布 図を作製した。さらに、Tersoff-Hamann[3]の方法を用いて STM-simulation を行った。
- **結果**: STM 測定画像(図 1(a))と同様、STM-simulation 像(図 1(b))でも、 $c(4 \times 4)$ α の empty-state がほぼ対称な像となる結果が得られた。また、図 1(b)の点線に沿った断面の状態密度分布(図 1(c))に注目し、水素様原子波動関数の分子軌道を参考にして、対称な STM 像の起源となる軌道を調べた。その結果、Ga-As ダイマーの Ga の p_z 軌道および、As と Back-side As との反結合軌道が主な起源であることが分かった。また、As が Ga よりも真空側に突き出すため、等状態密度(トンネル電流)面を結ぶと結果的にほぼ同じ高さ、即ち対称となることが分かった。発表では、α構造の filled-state やβ構造の結果も報告する。



図1: (a)c(4×4)-α構造の empty-state(Sample Bias +3V)の STM 測定画像。(b)第一原理計算で 構造最適化した c(4×4)-α構造の STM-Simulation 像(Sample Bias +3V)。(c) (b)中の点線に 沿った断面図の状態密度分布。白い実線は仮想 STM 探針がなぞった等状態密度(トンネ ル電流)面で、その高低情報をカラーマップで表すと(b)の STM-Simulation 像となる。

[1] A. Ohtake et al., Phys. Rev. Lett. 89, 206102 (2002).
[2] K. Yagyu et al., J. Vac. Sci. Technol. A 30, 061403 (2012).
[3] J. Tersoff and D. R. Hamann, Phys. Rev. B 31, 805 (1985).